

Таким образом, если нужно получить широту с точностью до $0,03 \dots 0,05''$, следует применять в логарифмическом виде (11) или (15) с $\lg ee'$. Нелогарифмическая формула (11) дает ошибку $> 0,5''$ при $H < 1000$ км и $< 1''$ при $H < 2000$ км. Если требуется точность $0,01''$, то следует применять нелогарифмическую формулу (19). Высоту H при этом желательно вычислять по формуле (9), учитывая в случае необходимости поправку δH , или по формуле

$$H = Z \operatorname{cosec} B - N(1 - e^2). \quad (20)$$

Список литературы: 1. Андреев М. Преобразование прямоугольных пространственных координат в геодезические. — Технология и картография, 1966, № 9. 2. Буткевич А. В., Радко Т. В. О переходе от пространственных прямоугольных координат к геодезическим без приближений. — Геодезия и картография, 1982, № 5. 3. Буткевич А. В. О переходе от пространственных координат к геодезическим. — Геодезия и картография, 1967, № 6. 4. Иштогов А. А. Преобразование пространственных прямоугольных координат в геодезические. — Геодезия и картография, 1969, № 5. 5. Лапине К. А. Вычисление координат и высот точек по измеренным азимутам нормальных сечений и углам наклона на двух исходных пунктах. — Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1962, вып. 1. 6. Николаев С. П. Связь между различными системами геодезических координат. — Вестн. ВИГА, 1961, № 174. 7. Пенев П. Трансформация прямоугольных пространственных координат в геодезические с применением замкнутых формул. — Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1980, вып. 3. 8. Павлов К. Две неизвестные формулы для определения на географической широте. — Известия на главного управления по геодезии и картографии, 1977, № 1. 9. Bowring B. K. Transformation from spatial to geographical coordinates. — Surv. Rev., 1976, v. 23, № 181.

Статья поступила в редакцию 11.05.83

УДК 528.5

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СВЧ СВЕТОДАЛЬНОМЕРОВ ДВСД-1200

Разработанные в Ереванском политехническом институте светодальномеры ВСД-600 и ДВСД-1200 построены по компенсационной схеме с внешней модуляцией оптического излучения с использованием кристаллических модуляторов [2, 3].

Светодальномеры должны обеспечивать выполнение линейных измерений с необходимой точностью. Поэтому расчетное обоснование точности — основное требование к ним, хотя немаловажное значение имеют условия эксплуатации, масса, габариты, способы работы с прибором.

Особо важен тщательный анализ источников ошибок при проприационном измерении, когда абсолютную ошибку можно определить длинами миллиметра. Ранее не учитываемые в топографических и других дальномерах ошибки могут быть решаемыми в высокоточном светодальномере.

Анализ источников ошибок светодальномера ДВСД-1200 можно выполнить на основе рабочей формулы для вычисления рас-

стояния, отражающей физические принципы, на которых базируются построение прибора, а также исходя из его конструктивных особенностей [3]. Так, для расстояний до 1 км, в пределах которых ошибки определения метеопараметров и их представительства составляют $\Delta T = 0,5$ К, $\Delta P = 1,3$ ГПа, $\Delta e = 1,3$ ГПа, и полагая, что стабильность масштабной частоты СВЧ-генератора не превышает $5 \cdot 10^{-7}$, квадрат средней квадратической ошибки измеренного расстояния представим в виде

$$m_s^2 = S^2 (1 \cdot 10^{-6})^2 + m_a^2 + m_u^2 + m_k^2 + m_{cr}^2, \quad (1)$$

где первый член отражает совместное влияние ошибок измерения метеопараметров и их представительства, ошибок масштабной частоты и скорости света и зависит от длины измеряемой линии S. Среднюю квадратическую ошибку длины m_d можно рассчитать теоретически, но проще и надежнее определить экспериментально путем исключения или ограничения влияния других факторов. Для ДВСД-1200 при частоте модуляции 1200 МГц и напряжении на кристалле, равном половине критического, ошибка составляет $3 \dots 4 \cdot 10^{-6} \lambda_m$, или около 0,10 мм, где λ_m — длина волнны модуляции. Средняя квадратическая ошибка центрирования отражателя и приемопередатчика (m_{cr}) при использовании паровых центрирующих устройств равна 0,02 мм. В случае определения постоянной поправки прибора из измерения светодальномером длин эталонных базисов ошибка определения постоянной (m_k) будет зависеть как от перечисленных выше ошибок, так и от длины ошибки, с которой известны значения этих базисов. Так, если длина эталонных базисов 50 м, относительная ошибка которых $1 \cdot 10^{-6}$, то средняя квадратическая ошибка постоянной поправки 0,16 мм, т. е. наибольшая из перечисленных ранее. Для оценки ошибки нестабильности постоянной поправки (m_{cr}) следует отметить, что наиболее существенной ее частью является изменение линейных размеров несущих частей оснований приемопередатчика и передатчика и отражателя под влиянием температуры. Зная материал, из которого изготовлены основания приемопередатчика и отражателя, учитывая отклонение температуры от принятого значения при определении постоянной поправки $\pm 15^\circ\text{C}$, нетрудно получить $m_{cr} = 0,10$ мм.

Ожидаемую суммарную среднюю квадратическую ошибку измерения расстояния светодальномером ДВСД-1200 можно представить в виде корреляционной зависимости ошибки от длины линии

$$m_s = [0,04 + (0,9 \cdot 10^{-6} \cdot S)]^{1/2}. \quad (2)$$

С некоторым приближением (2) можно представить в виде линейного уравнения регрессии $m_s = (0,20 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot S)$ мм.

В процессе лабораторных и полевых испытаний светодальномера ДВСД-1200 основное внимание уделяли исследованию характера и закономерности накопления фазовых ошибок, ошибки постоянной поправки и абсолютной ошибки измерения расстояния.

Ошибки измерения фазового домера зависят от способа индикации приемного сигнала, от режима работы модулятора — демодулятора при заданной частоте модуляции, а также включают в себя погрешности из-за нелинейности шкалы оптической линии задержки и погрешности отсчетывания. Кроме того, на фазовую ошибку заметно влияет флюктуации интенсивности несущих, как следствие турбулентности атмосферы, приводящей к случайному распределению плотности мощности по сечению светового пучка, что ведет к флюктуации среднего тока на выходе приемника. Ослабление излучения как вследствие поглощения, так и рассеивания снижает энергетический запас прибора, ухудшает качество приема, т. е. ошибка фазы может изменяться в зависимости от длины измеряемого расстояния, иначе — являться функцией плотности принимаемого светового потока.

При исследованиях в лабораторных условиях на компараторах эталонные значения перемещений отражателя как в пределах длины волны модуляции с шагом квантования 10 мм, так и в пределах базы компараторов определялись по рабочему же зерзу со средней квадратической ошибкой 5 и 20 мкм соответственно. Установлено, что в пределах 30 м средняя квадратическая ошибка определения домера фазы менее 0,1 мм для одной серии измерений из 10 приемов наблюдения минимума, причем нелинейность шкалы фазосдвигающего устройства может привести к ошибкам в фазовом домере до 0,15 мм, что стало причиной коренного переустройства оптической линии задержки в дальнейших разработках.

Зависимость измеренного значения фазового домера от индивидуальности наблюдателя связана со способом индикации и наблюдения минимума сигнала на экране электронно-лучевой трубыки.

Ошибки наблюдателя могут привести к систематическим ошибкам в фазовом домере до 0,12 мм, а ослабить их влияние можно, применяя специальную методику наблюдения минимума при двух разных уровнях сигнала, поместив перед экраном прозрачную маску с координатной сеткой.

На основании результатов исследований установлена корреляционная зависимость средней квадратической ошибки измерения домера фазы от длины измеряемого расстояния, выражаяющаяся уравнением регрессии

$$m_d = (0,05 + 0,08 \cdot S_{100}) \text{ мм}, \quad (3)$$

где S_{100} — длина линии в сотнях метров.

Полевые испытания светодальномеров были выполнены на базисных линиях, измеренных инвариантными проволоками с относительной средней квадратической ошибкой $1 \cdot 10^{-6}$, определенной по внутренней сходимости результатов.

Предварительной обработкой результатов установлено, что ошибки измерений светодальномером обусловлены в основном случайными факторами. Дальнейшее исследование рядов ошибок выполняли статистическими методами по гистограммам распре-

деления ошибок и графикам нормальной плотности вероятностей, что позволило провести качественную оценку близости теоретического и эмпирического распределений.

Эмпирическое среднее квадратическое отклонение по результатам измерений на базисах Инури ГЭС (длина базисов 48 и 144 м) составило $\sigma_a^I = 0,45$ и $\sigma_a^{II} = 0,44$ мм из рядов по 26 и 29 ошибок соответственно, а для базисов длиной 96 м геосети РАТАН-600 получено $\sigma_d^{III} = 0,78$ и $\sigma_d^{IV} = 0,87$ мм из рядов по 39 и 72 ошибки.

Абсолютная средняя квадратическая ошибка измерения расстояний одной программой из 10 приемов наблюдения минимума на базисах Инури ГЭС и РАТАН-600 составила $m_s^I = 0,50$ и $m_s^{II} = 0,80$ мм.

Если ошибки измерений на базисах Инури ГЭС близки к расщепленным, то на РАТАН-600 результаты оказались грубее более чем в два раза. Это объясняется тем, что приборную поправку на втором объекте определяли по измерениям одного из 96-метровых базисов со средней квадратической ошибкой 0,27 мм, подсчитанной по отклонениям, а на первом — по измерениям базы 24-метрового оптико-механического компаратора со средней квадратической ошибкой 0,09 мм, хотя в обоих случаях выполнено по 10 серий из 10 приемов наблюдения минимума, причем средние квадратические ошибки фазового домера оказались в пределах расчетных значений (около 0,15 мм) как при первом, так и при втором определениях приборной поправки.

Следовательно, абсолютная средняя квадратическая ошибка измерения расстояний находится в прямой зависимости от точности и надежности определения приборной поправки, что в свою очередь определяется как длиной эталонного базиса (или базисов) и точностью известных значений этих базисов, так и условиями, в которых осуществляется определение приборной поправки.

Нетрудно определить максимальные значения эталонных расстояний S_{\max} в пределах которых ошибки, пропорциональные длине измеряемой линии, практически не влияли бы на точность определения приборной поправки для ДВСД-1200. Приняв абсолютную ошибку прибора $m_p = 0,3$ мм, потребуем, чтобы ошибки (влияния внешней среды и нестабильности СВЧ-генератора) в сумме не превысили бы $m_p/5$. Тогда, разрешив (1) относительно S , будем иметь $S_{\max} = 60$ м. При этом длины должны быть известны со средней квадратической ошибкой не более 0,05 мм.

Очевидно, что для определения приборной поправки, а также метрологической аттестации других параметров во всем диапазоне измеряемых расстояний (в пределах 1 км) создание эталонных базисов со столь высокой точностью возможно или на основе лазерных интерференционных измерителей перемещений, или при помощи интерферометров типа Вайселя [1]. Необходимость сооружения таких базисов возникает уже сейчас, когда светодальномеры типа ДВСД-1200 приобретают все большее распространение, а их параметры совершенствуются с каждым днем.

- Список литературы:** 1. Герасименко М. Г., Генике А. А. Метрологическое обеспечение высокоточных дальномеров. — Геодезия и картография, 1982, № 6.
 2. Можескин Р. А., Мартыросян А. А., Абакумчян Ф. Б. Высокоточный светодальнометр ВСД-600. — Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1973, вып. 5.
 3. Можескин Р. А. Высокоточный электрооптический дальномер ДВСД-1200. — Геодезия и картография, 1973, № 9.

Статья поступила в редакцию 22.06.83

УДК 528.024.1.06

П. Д. ДВУЛИТ, П. В. ПАВЛИВ, О. Е. ТОЛУБЯК

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕПОСТОЯНСТВА РАЗНОСТИ ВЫСОТ НУЛЕЙ ШКАЛ ИНВАРНЫХ РЕЕК НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Известно, что вследствие недостаточной выверки приборов значительное место в накоплении ошибок высокоточного нивелирования занимают погрешности, которые, как правило, не учитываются как при нивелировании, так и при обработке полученных результатов [3].

На основании специального исследования производственного материала было выявлено, что разности основных и дополнительных шкал инвариальных реек — не постоянные величины и меняются с изменением расстояния от пяты рейки [2].

В то же время действующая инструкция в методике исследования разности высот нулевой шкал инвариальных реек не предусматривает выявление указанного недостатка [1], что значительно затрудняет работы по нивелированию из-за появления больших сомнений и тем же знаком или даже недопустимых расхождений между превышениями, полученными по основной шкале и дополнительной шкале, и общим понижением точности получаемых результатов.

С целью иллюстрации высказанных рассмотрим страницу из журнала нивелирования II класса (табл. 1). При нивелировании средняя длина визирного луча составляла 30 м, а превышение на станции близко к 2 м. Соответственно отсчеты составляют приблизительно 0,5 и 2,5 м. При этом все разности высот нулей шкал инвариальных реек имеют один и тот же знак, что говорит о четком проявлении действия рассматриваемого источника.

При подсчете превышений по секции имеем

$$\Sigma h_{\text{ср}} = \frac{\Sigma h_0 + \Sigma h_n}{2}, \quad (1)$$

где $\Sigma h_{\text{ср}}$ — сумма средних превышений секции; Σh_0 — сумма превышений по основным шкалам секции; Σh_n — сумма превышений по дополнительным шкалам секции.

Значение погрешности $\Sigma \Delta h$, обусловленное непостоянством разности высот нулей шкал на разных интервалах реек, составляет [2]

$$2\Sigma \Delta h = \Sigma h_n - \Sigma h_0. \quad (2)$$

С целью дальнейшей иллюстрации механизма накопления погрешностей, обусловленных действием изучаемого источника, проанализируем участок нивелирного хода общей длиной 800 м, часть которого представлена в табл. 1, и общий перепад высот на котором составляет 29 м, т. е. $\Sigma h_0 = -29,2754$ м, $\Sigma h_n = -29,2804$ м, $\Sigma \Delta h = 0,0050$ м = 5,0 мм.

Таблица 1
Накопление разностей превышений, обусловленных непостоянством разностей высот нулей шкал инвариальных реек

Рейки	Отсчеты по биссектору инструмента (1/2 дм)				Контроль
	Р	Б	Р	Б	
3	16,1	58	75,4	09	59,251
П	52,2	51	111,5	00	59,249
3-П	-36,1	7	-36,1	09	2
И	-36,093		-36,071		
194					
3	8,1	57	67,4	09	59,252
П	43,1	30	102,3	78	59,248
3-П	-35,0	+27	-34,9	-69	4
И	-34,973		-34,969		6
194					
3	15,8	04	75,0	57	59,253
П	42,1	35	101,3	87	59,252
3-П	-26,3	-31	-26,3	-30	1
И	-26,331		-26,330		7
194					
3	16,3	15	75,5	65	59,250
П	40,7	03	99,9	49	59,246
3-П	-24,4	+12	-24,4	16	4
И	-24,388		-24,384		11
194					
3	6,7	0	65,9	53	59,253
П	37,9	95	97,2	40	59,245
3-П	-31,2	-95	-31,3	13	8
И	-31,295		-31,287		19

С целью иллюстрации высказанных рассмотрим страницу из инструкции по нивелированию II класса (табл. 1). При нивелировании на станции близко к 2 м. Соответственно отсчеты составляют приблизительно 0,5 и 2,5 м. При этом все разности высот нулей шкал инвариальных реек имеют один и тот же знак, что говорит о четком проявлении действия рассматриваемого источника.

При подсчете превышений по секции имеем

$$\Sigma h_{\text{ср}} = \frac{\Sigma h_0 + \Sigma h_n}{2}, \quad (1)$$

где $\Sigma h_{\text{ср}}$ — сумма средних превышений секции; Σh_0 — сумма превышений по основным шкалам секции; Σh_n — сумма превышений по дополнительным шкалам секции.

В процессе наблюдений рейки удерживались на стержнях с помощью специально изготовленных рейкодержателей, что обеспечивало неизменность положения реек на стержнях в моменты отсчета по рейке на небольшом ее интервале.